99日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-175450

@Int.Cl.

の発

明者

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和63年(1988) 7月19日

H 01 L 23/10 23/02

Z-6835-5F B-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 気密封止型半導体装置

②特 頤 昭62-5974

塑出 願 昭62(1987) 1月16日

伊発 明 者 佐 原 邦 造 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内 の発 明 渚 山 Œ 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 健 雄

開発センタ内

雄

重

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

①出 願 人 株式会社日立製作所

黒

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

B

明報書

- ・ 売明の名称
 気密封止型半導体装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 半導体チップが搭載される搭載部材と、この 搭載部材上に設けられている、所定の配線を有 する確膜と、気密封止用の金属膜と、この金属 膜上に設けられている気密封止用部材とを具備 する気密封止型半導体装置であって、前記搭載 部材と前記碑膜との上に前記金属膜を設けたこ とを特徴とする気密封止型半導体装置。
 - 2. 前記搭載部材の外周部と前記碑膜の外周部との上に前記金属膜が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の気密封止型 半導体装置。
 - 3. 前記搭載部材に設けられるバンプ電極と前記 帯膜の前記記線とを前記搭載部材内を通って接 続するための配線が前記搭載部材の表面に垂直 に設けられていることを特徴とする特許請求の 範囲第1項又は第2項記載の気密封止型半導体

鞍匠.

- 4 ・前記搭載部材がセラミックスであることを特徴とする特許請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項記載の気密對止烈半線体装置。
- 3. 発明の詳報な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、気密封止型半導体装置に関し、特に、 気密封止に適用して有効な技術に関するものであ る。

〔従来の技術〕

気密對止(ハーメチックシール)型パッケージは、 耐湿性に優れた高信頼性のパッケージとして知られている (例えば、半導体ハンドブック(第2版)、 オーム社、1977年11月30日発行、p.331~p.332)。 本発明者は、この気密封止型パッケージについて 検討した。以下は、公知とされた技術ではないが、 本発明者によって検討された技術であり、その概 要は次のとおりである。

すなわち、第1の技術による気密封止型パッケージは、所定の配線を有する確膜をチップキャリ

ア上に設け、この確談の外周部の上に金属談及び 対止ろう材を介してキャップを設けることにより 気密封止を行うものである。このようなパッケー ジは、擬似的な気密封止型パッケージと呼ばれて いる。

第2の技術による気由封止型パッケージは、チップキャリアの外周部の上に直接金属膜を設け、この上に封止ろう材を介してキャップを設けることにより気密封止を行っている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、第1の技術によるパッケージは、 耐湿性の良好でないポリイミド等により構成され る神膜がパッケージの外部に露出した構造となる ので、完全な気密封止とはならず、信額性上問題 がある。また、第2の技術によるパッケージは、 金属膜を直接チップキャリア上に設けているため 完全な気密封止を行うことができるが、次のよう な問題がある。すなわち、パッケージの外部に舞 出したチップキャリア表面には、実装時に用いる パンプ電極がアレイ状に設けられている。これら

徴は、本明報費の記述及び添付図面によって明ら かになるであるう

(問題点を解決するための手段)

本願において関示される発明のうち、代表的な ものの概要を説明すれば、下記のとおりである。 すなわち、搭載部材と解膜との上に金属膜を設 けている。

(作用)

上記した手段によれば、搭紋部材と金属膜とを直接接触させることにより完全な気密封止を行うことが可能となるので、気密封止型半準体装置の借額性の向上を図ることができる。また、薄膜の面後を十分に大きくすることにより、搭戟部材の表面に設けられる電極と確膜の配線とを接続する配線をこの搭載部材の表面に垂直にまっすぐ設けることが可能となるため、気密封止型半導体装置の設造の容易化を図ることが可能となる。

(寒旅例)

以下、本発明の構成について、一実施例に基づき図面をお照しながら説明する。

本発明の目的は、完全な気密封止を行うことにより借額性の向上を図ることが可能な技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、気密封止型半導体装置を 容易に製造することが可能な技術を提供すること にある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特

なお、全図において、同一の機能を有するものには同一の符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

第1 図は、本発明の一実施例による気密封止型 パッケージを示す斜視図であり、第2 図は、第1 図のX - X線に沿っての断面図である。

倒えば、金属版5が磔棋2とチップキャリア1 とにまたがる領域の寸法は、必要に広じて適宜退 定することができる。

(発明の効果)

本駅において開示される発明のうち、代表的な ものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

すなわち、信頼性の向上及び製造の容易化を図 ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例による気密封止型 パッケージを示す斜視図、

第2回は、第1回のX-X線に沿っての斯面図である。

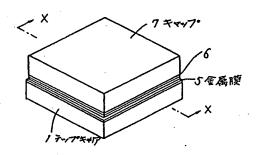
代理人 井理士 小川即男

パッケージの信頼性の向上を図ることができる。 前記金属膜 5 の上には、例えばはんだのような封 止ろう材 6 を介して、例えば網-タングステン (C u-W) 製のキャップフ (封止用部材) が設けられ、 これによって気密封止が行われている。

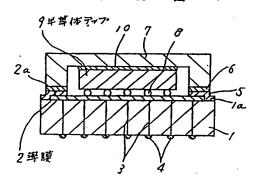
一方、前記碑膜2上には、例えばはんだバンプ8を介して、例えばシリコンチップのような半導体チップ9が搭載され、この半導体チップ9を発達され、この半導体チップの配線(図示せず)とが接続されている。さらによりにないがある。これによりにより、一番を発生する、無法はいるので、熱ななり、食好である。

以上、本発明者によってなされた発明を前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変形し得ることは勿論である。

第 1 図



第 2 図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-175450

(43) Date of publication of application: 19.07.1988

(51)Int.Cl.

H01L 23/10 H01L 23/02

(21)Application number: 62-005974

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

16.01.1987

(72)Inventor: SAWARA KUNIZO

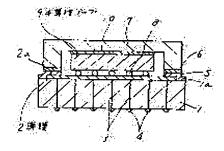
YAMADA TAKEO KURODA SHIGEO

(54) HERMETIC SEAL TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to perform a complete hermetic seal operation by a method wherein a mounting member and a metal film are directly contacted by providing the metal film on the mounting member and the thin metal film.

CONSTITUTION: On the surface of the chip carrier 1 (mounting member) made of ceramic, a thin film 2 of multilayer structure, in which sheet-like polyimide and a prescribed metal wiring are alternately laminated, is provided. The wiring in said thin film 2 is connected to a number of bump electrodes 4, which are provided in array form on the surface exposed to the external part of the chip carrier 1, by the wiring 3 provided through the through hole formed in the chip carrier 1. An airtight sealing metal film 5 of the two-layer structure such as nickel (Ni) and gold (Au), for example, is provided on the outer circumferential part 2a of the thin film 2 and the surface 1a of the outer circumferential part of the chip carrier 1. As the metal film 5 is directly contacted to the



surface of the chip carrier 1 as above-mentioned, the title semiconductor device can be hermetically sealed completely.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]